

汎用画像解析装置 (DIANA-1) の高速前処理装置

藤井 達男 河原 厚 橋本 豊慶
(日本光学工業株式会社)

1. はじめに

画像処理の方法は多くの場合 (1) 原画入力, (2) 雑音除去, エッジ強調, ニュ化等の前処理, (3) 特徴抽出, 計量等の本処理, (4) 判断といった手順によつてゐる。一方, 処理装置については(2)以降を汎用電子計算機や専用ハードウェアにより実行しつづか, 専用システムを考へる場合, ソフト, ハードの一方のナニ片寄るのでは能率が悪くかつ不経済である。

上記の点に鑑み, 筆者らはμコンピュータにてFunctionを変更できる局部並列処理装置と画像メモリを主体とするハードウェアを前処理装置として有する汎用画像解析装置 (Digitized Image Analyzer-1 略称 DIANA-1) を開発した。即ち, 比較的多くの処理時間, メモリ容量を要する前処理や, Shrinking, Swelling 等の繰り返し処理をこの前処理装置に実行させ, 情報圧縮工事に結果を汎用計算機に転送して計算機の規模, 費用を可能な限り壓減しようとすことをある。

2. ハードウェア

システムは図1に示す如く, 全体の管理及び汎用処理を行なうミニコンピュータ, 前処理装置とこれをハードウェア (IPP), 及び種々の周辺機器から成り, 画像データはバスラインを通じて送受される。この内, IPPと周辺機器はμコンピュータによつて一括管理される。以下, 処理にミニコンを必要とする以外の場合, (即ち, 局部並列処理のみが可能な場合) ミニコンを切り離して一連の意味のある処理の実行管理が可能とし, システムの規模は彈力性を持たせようとしたのである。

以下, 本稿では前処理装置及び周辺機器について詳述する。

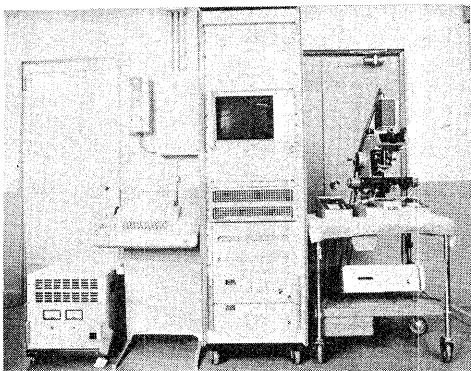


写真1. 外観

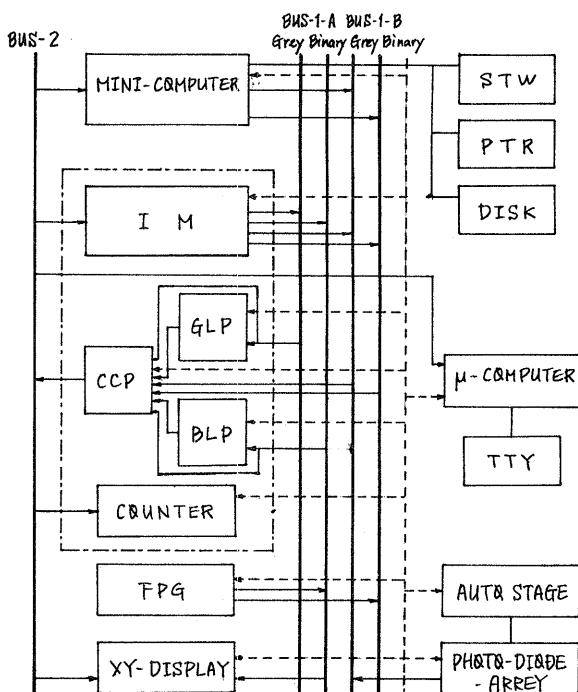


図1 システム構成

2.1 画像データ及びクロック

画像データは原則として一度画像メモリへストアし、画像メモリから処理部を経て画像メモリへストア、又はディスクストレーブ用方法となる。このための画像データ転送用のバスは処理部を中心とするところ、入力側と12bit領域のデータを同時に並列に転送する Bus-1-A と画像演算のための画素のデータを転送する Bus-1-B、及び出力側と12bit濃淡画像、二値画像共用の Bus-2 から構成される。

画像データ取扱及ぶ処理のためのクロックは内部クロックと12bitメモリコントローラが発生するクロックを使用するが、独自のクロックを必要とするデバイスを使用する際はそのデバイスで発生するクロックを外部クロックとしてシステム全体を使用する。

二の様に、デバイスの構成は計12bit適当なデータバス及びμ-コンピュータとインターフェースをとり、クロックを導入すればよく極めて簡単である。

2.2 画像入力部

当面は顕微鏡画像を对象としている。受光素子は12bit一次元 Photo-Diode-Array を使用し、これと直角方向にステージを動かすニードルにより二次元の情報を得る。シーケンサー、素子の感度ムラ等に対する補正は行はれず、ステージの移動はステッピングモーターによりピッチ $0.5 \mu\text{m}$ で行はれる。

物体面での画面の大きさは X 方向 (Photo-Diode-Array の方向) は光学系の倍率で、Y 方向はステージの移動距離毎に画像データを入力するかによらず決定される。なお、画像データの入力ライン数は μ-コンピュータが管理する。

2.3 画像メモリ (IM), メモリコントローラ

原画像、処理済画像を記憶するためのメモリはシフトレジスタによって構成される。二値画像12枚分を備え、濃淡画像用と12bitの場合 6 枚を 1 組とし順に濃度 $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5$ に対応させる。使用するメモリとその使い方は μ-コンピュータから指令される。

このメモリから Bus-1-A の Gray 側へ 3×3 画素分の、Binary 側へは 5×7 画素分の、Bus-1-B へは Gray 側、Binary 側共 1 画素分のデータが並列に出力される。Bus-2 からは Gray データの場合 6 本のラインを各濃度レベルによつて振り分け、Binary データの場合 同じデータが転送される 6 本のラインの内の 1 本から入力される。

表1 システム仕様

画面サイズ	256×256 画素
濃度レベル	6 ビット
一画面処理速度	50 msec, 100 msec
計算機	Macintosh-70 (16 kW + 2.5 MW) Intel-8008 (8 kbyte)

表2 デバイス機能

IM	画像メモリ	原画像、処理済画像の記憶 256×256 画素、二値画像 12 枚 (濃淡画像 6 ビット) 2 枚
GLP	濃淡画像処理部	3×3 画素の窓について処理
BLP	二値画像処理部	$2 \times 2, 3 \times 3, 5 \times 5, 5 \times 7$ 画素の窓について処理
CCP	画像演算部	2 枚の画像の対応する画素同士の演算
COUNTER		二値画像の論理 1 の画素数計算
FPG	Frame-Pattern Generator	任意のサイズの矩形を任意の位置に発生させる
XY-DISPLAY		画像のディスプレイ
PHOTO-DIODE-ARRAY		一次元センサ、AUTO-STAGE と組合せで二次元画像を入力。 ジーディング補正機能を付置

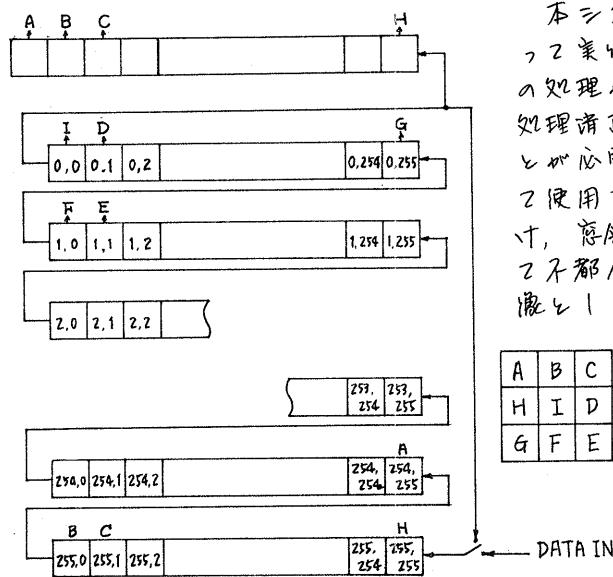


図2 画像メモリ

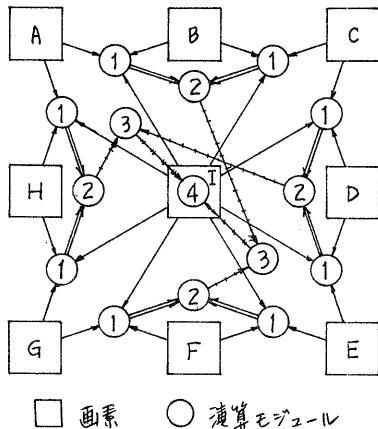
メモリクロック停止信号を発生する。これらのカウンタは1Pμコンピュータから任意の数をアリセットでき、これを用いて2画像の平行移動が可能である。
クロックは処理に要する時間を考慮して $2\frac{2}{3}\text{MHz}$, $4\frac{1}{3}\text{MHz}$ の2種をもつ、一画面は換算すると約10Hz, 20Hzに相当する。

2.4 環状画像処理部(GLP)

Bus-1-AのGrey側から次々と転送される $3 \times 3 = 9$ 画素分のデータを受取り、必要な処理を施した結果を処理済中央画素と2画像演算部へ出力する。

二つでは2入力1出力の演算モジュールを基本とし、各領域の隣り合の画素同士の演算を実行しその結果同士を順次合成して最終結果を得る。(図3, 図4)

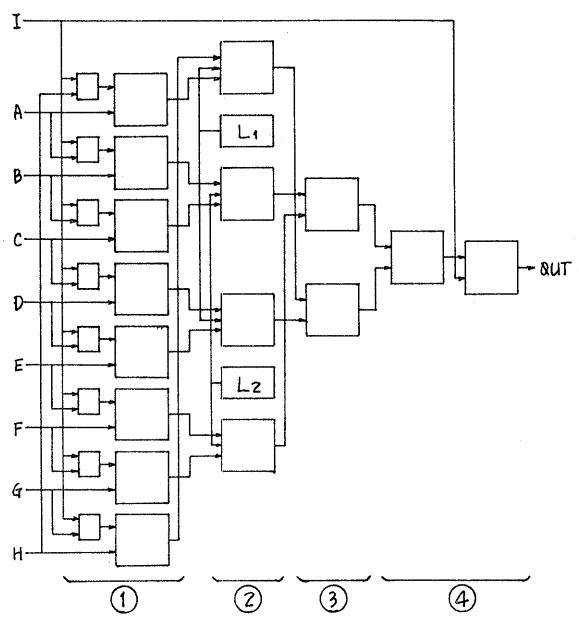
図3 GLP 演算順序



本システムで下記並列処理を全面に渡して実行すべき、そのためには一画面分の処理が終了するまで各領域画像データが処理済画像データに置きかわる、といふことが必要である。このため、環状画像部として使用する時はメモリに附加レジスタを設け、各領域画像データを二つから切り出し不都合を解消している。(図2) 二値画像と2使用する場合では、処理すべき画像と処理済画像を置き換えるメモリに記憶させることとし、11トロイ度考慮下扱うべきである。

メモリコントローラは取送する画素数を管理するためにはX, Y 2つのカウンタをもつ。Xカウンタは1ラインの画素数、Yカウンタはライン数を数え、一画面に対するX=256, Y=256である時思

図4 GLP 構成図



各演算モジュールは ALU を主体に若干の算加回路により構成され、M-コンピュータから演算機能を指定する。また任意の2種の定数を M-コンピュータから設定でき、二値化の閾値としても使用できる。以上、各演算モジュールの機能及び定数の設定は図2、本処理部全体の演算機能が各種選択決定できる。(表3)

なお、本処理部は下記を駆逐クロックで導入せず、あらかじめ演算機能の設定を行なえば、Bus-Aは現れたデータ要素を伝播してゆく過程で演算が行なわれ一定時間後(約800ms)は最終結果が出口に現れるようになり、回路の簡明化を図る。このため、本処理部を使用する場合のクロックは25MHzでなければならぬ。

表3

GLPの演算機能例

平滑化	$i' = (a+b+c+d+e+f+g+h)/8$
二値化	$i' = \begin{cases} 1 & l_2 \geq i > l_1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$
微分	$i' = \max(a-i , b-i , \dots, h-i)$
8方向ラプラシアン	$i' = (i-a)+(i-b)+\dots+(i-h) /8$
4方向ラプラシアン	$i' = (i-b)+(i-d)+(i-f)+(i-h) /4$
X方向差分	$i' = (a+b+c)-(e+f+g) /2$
Y方向差分	$i' = (a+g+h)-(c+d+e) /2$
差分	$i' = (a+b+c)-(e+f+g) + (a+g+h)-(c+d+e) /4$
最大値	$i' = \max(a, b, c, d, e, f, g, h, i)$
最小値	$i' = \min(a, b, c, d, e, f, g, h, i)$

2.5 二値画像処理部 (BLP)

本処理部では3×3の窓の周囲8画素をROM、RAMのアドレスレジスタ使用し、該当するアドレスに記憶された情報を中央画素との別に定める論理演算結果を処理済中央画素として出すことを基本演算とする(図5)

本処理部で下処理の最初向上的ため以下の6種の処理モードをも

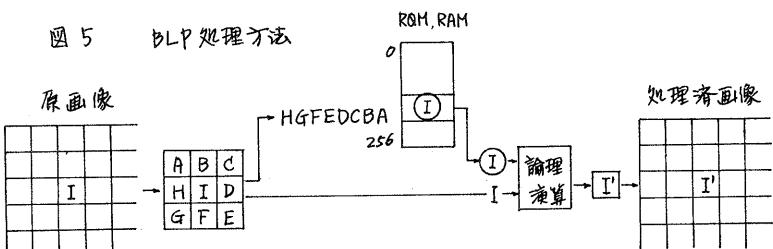
- ① 3×3窓の処理
- ② 2×2窓の処理: これは3×3を必要としないオイラー数計数や周囲

長計測等に使用する。3×3窓の左上側2×2画素を使用する。

③マルチフェーズ3×3窓の処理: これは、例えば掃描線化を行なう場合、線の連結を保証するためには左上側から shrinking と右下側からの shrinking を交互に実行すればよい。あらかじめ2つのROM、又はRAMを指定しておけば一画面分の処理終了の段階でROM、又はRAMの使用指定を交互に切り替えるものである。

④領域分割5×7窓の処理: これはGalayの6角形格子に対するSub-fieldの考え方を変形したものです。一度に最大2画素分の shrinking、又は swelling が可能となる。

図6の如く画面の画素をI, II, III, IVの4つの領域に分割すると、3×3窓の処理を考える場合、Iの画素を中心画素とした時の周囲8画素中にはIの画素は含まれず、II, III, IVはつまでも同様である。ここでIの画素を処理する時は単に3×3の処理を行ない、IIの画素を処理する時は先に上下に存在するIの画素を処理した後にIIの処理を行ない、III, IVの画素を処理する時はそれ先にI, II、又はI, II, IIIの画素を処理した後に処理を行なう。この様にすることで最大2画素分の



shrinkage & swelling on
実行され、かつ隣接す
る画素は I, II, III,
IV の順に処理されるた
め位相の保存は保証さ
れる（図 7）。

本処理部は RDM, RAM
を複数個有する 3×3 対象
処理モジュールを 13 個
もち、本モードを指定
されると自動的に画面を I, II,
III, IV の領域に分割し、処理可
べき中央画素からのどれに該当
するかによつて 3×3 対象処理モジ
ュールの組合せ方をコントロ
ールする。

⑤ 5×5 対象の処理：二れほ領域分
割処理モードの III の画素に対する
ものと同様の処理を全 25 の画素に對し実行するもので、 5×5 の小領域に對す
る 10 ターンマッチングのために使用される。

⑥ First "1" Detect：上記①から⑤までの処理結果に對し、画面中ラスター走査
の順（メモリからの画素転送の順）で最初に現れる論理 1（以下 "1" と略記）の
画素のみ "1" とし他の画素は全 25 で "0" とするもので、画面中に多數の解析対象画
素が散在する場合にはこれで 1 回アソシエーション計算に使用される。

M-コンピュータから各処理モードの指定、各モジュールで使用する RDM, RAM の
選択、RAM への書き込み、及び RDM, RAM から得られる内容を処理すべき中央画素
との論理演算内容の指定が行はわれる。

本処理部に 2 枚の画像の対応する画素同士の演算を実行する。本処理部は対す
る 2 入力の内一方は濃淡画像処理部の出力、又は二値画像処理部の出力、又は
Bus-1-A の中央画素（Grey, Binary 互）であり、他方は Bus-1-B の Grey 又は Binary 側であ
る。二の選択のため本処理部の前にセレクタが設けられ、M-コンピュータからセ
レクタ指定が行はわれる。二部部分で二値画像データは同じデータの 6 ビットに
増加され、濃淡画像データとビット数がそろえられる。

2.6 画像演算部 (CCP)

二枚の 2 枚の画像の対応する画素同士の演算を実行する。本処理部は対す
る 2 入力の内一方は濃淡画像処理部の出力、又は二値画像処理部の出力、又は
Bus-1-A の中央画素（Grey, Binary 互）であり、他方は Bus-1-B の Grey 又は Binary 側であ
る。二の選択のため本処理部の前にセレクタが設けられ、M-コンピュータからセ
レクタ指定が行はわれる。二部部分で二値画像データは同じデータの 6 ビットに
増加され、濃淡画像データとビット数がそろえられる。

本処理部は ALU を使用しており、
処理結果は濃淡画像、二値画像共
6 ビットを Bus-2 へ出力される。

本処理部にも画素転送クロック
下算入せず、1 周期の間にデータ
が伝播して計算が実行される。

図 6 領域分割

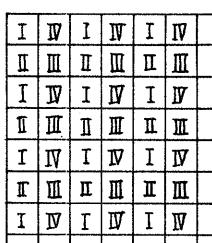
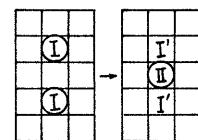


図 7 領域分割処理

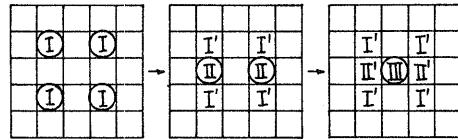
I の処理



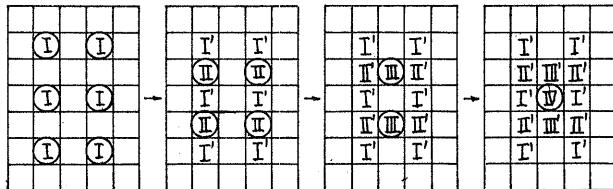
II の処理



III の処理



IV の処理



⑤ 5×5 対象の処理：二れほ領域分
割処理モードの III の画素に対する

ものと同様の処理を全 25 の画素に對し実行するもので、 5×5 の小領域に對す
る 10 ターンマッチングのために使用される。

⑥ First "1" Detect：上記①から⑤までの処理結果に對し、画面中ラスター走査
の順（メモリからの画素転送の順）で最初に現れる論理 1（以下 "1" と略記）の
画素のみ "1" とし他の画素は全 25 で "0" とするもので、画面中に多數の解析対象画
素が散在する場合にはこれで 1 回アソシエーション計算に使用される。

M-コンピュータから各処理モードの指定、各モジュールで使用する RDM, RAM の
選択、RAM への書き込み、及び RDM, RAM から得られる内容を処理すべき中央画素
との論理演算内容の指定が行はわれる。

本処理部に 2 枚の画像の対応する画素同士の演算を実行する。本処理部は対す
る 2 入力の内一方は濃淡画像処理部の出力、又は二値画像処理部の出力、又は
Bus-1-A の中央画素（Grey, Binary 互）であり、他方は Bus-1-B の Grey 又は Binary 側であ
る。二の選択のため本処理部の前にセレクタが設けられ、M-コンピュータからセ
レクタ指定が行はわれる。二部部分で二値画像データは同じデータの 6 ビットに
増加され、濃淡画像データとビット数がそろえられる。

表 4 CCP の演算機能例

$F = A$	$F = A \text{ OR } B$	$F = A \text{ AND } B$	$F = A \text{ EX. OR } B$
$F = B$	$F = \overline{A} \text{ OR } B$	$F = \overline{A} \text{ AND } B$	$F = \overline{A} \text{ EX. OR } B$
$F = \overline{A}$	$F = \overline{A} \text{ OR } B$	$F = \overline{A} \text{ AND } B$	$F = A \text{ plus } B$
$F = \overline{B}$	$F = A \text{ OR } \overline{B}$	$F = A \text{ AND } \overline{B}$	$F = A \text{ minus } B$

2.7 カウンタ

ミニマム Bus-2 に転送される二進画像データの "1" の数を計数するため、カウンタ 及びレジスタを備える。レジスタは複数回の計数の内最大値を保持すること、又は前回の計数値を保持する。これらに例えば、前者は規格化の係数として、後者はクリアとし処理の終了判定のため(例えば一括収縮のため shrinking をくりかえし、一回毎に計数レジスタへの転送を行ない、前回の計数結果と今回の計数結果とを比較して一致した時に終了とする)に使用される。この際の一一致の判定は別に一致フラグとして出力される。

μ -コンピュータはカウンタ、レジスタのクリア、読み出し、一致フラグの有無判定を行なう。

2.8 Frame Pattern Generator (FPG)

画面の任意の位置へ任意の矩形を発生させるもので、Bus-1-A の Binary 側中央画素ライン及び/又は Bus-1-B の Binary 側へ出力する。

μ -コンピュータから矩形の位置とサイズ(左上角と右下角の座標値)、出力するバス及び矩形の内側を "1" と下すか外側を "1" とするかを指定する。

本デバイスはマスクパターンの発生の他に任意のテストパターンを発生させるのに使用される。

2.9 XY-ディスプレイ

Bus-2 及び/又は Bus-1-A の Binary 側中央画素のデータを D/A 変換レディスプレイへする。ミニマム 2 枚の画像を演算せずに単に重ね合せて見ることができるので処理前後の確認に極めて有効である。この様な機能はマン・マシンインターフェイスシステムには必須と考えられる。2 枚の画像を重複ディスプレイした場合は、濃度レベルが自動的に調整されて双方を区別する。

μ -コンピュータからディスプレイすべきバスを指定する。

2.10 μ -コンピュータ

CPU は Intel-8008 を使用し、RAM 8 kbyte、PTR、TTY を備える。各デバイスに必要な指令を与える、動作の管理、リーケンス制御、カウンタの読み出し、Bus-2 及びのインタフェースを介して画像のリードコピーリ等を行なう人間とのインターフェースを司る。

現在は会話型の管理プログラムを常駐させ、マン・マシンインターフェイスに作業を進めながら、解析方法や確定したもののパラメータ全自動解析プログラムを作成するなど容易である。

3. ハードウェア

μ -コンピュータの会話型常駐プログラムは、前項まで説明した各デバイスに対する機能設定、処理開始(クロックスタート)、処理終了後のディスプレイ、マクロ命令の展開と実行管理、及び必要ならば結果のプリントアウトを行なう。

ユーザーは各デバイス毎に機能設定を行ない、クロックスタートをかけねば、一画面分だけクロックが発生して処理が行なわれ、直ちに結果の画像がディスプレイされる。しかし、個体数計数、周囲長計測等の機能設定、クロックスタートを何度もくりかえす必要があるのが、使用頻度の高いこの様な作業は 1 命令(マ

マクロ命令化している。一方簡単な処理や、マクロ命令にない特殊な処理は各デバイス毎に機能設定をする事により実行する。この様にレゾンシステムの機能を十分に生かす事ができる。

以下、表5に示したマクロ命令の内いくつかについてのアルゴリズムを紹介する。

3.1 ヒストグラム作成

入力された原画像を二値にするための閾値を決定するためには濃度ヒストグラムを作成する。これはGLPにおける閾値を変化させることで二値化をくりかえし、その都度カウントにより「1」の画素数を計数してメモリ一ヶタのメモリへ記憶させ、最後にFPGAにより棒グラフを順に適当な画像メモリの適当な位置に発生せねばよい。

3.2 縁要素除去

二値化された画像について各種のパラメータを計測する場合、画面の縁にかかる要素は計測対象外とすることが必要である。このため、その保有要素を画面から除去する。これは、画面の縁にかかる要素の外を抽出して、原画像と並列的論理和をしひればよい。

縁にかかる要素の外を抽出するには、画面の縁に1ビット中の棒パターンを發生させ、これと原画像との論理積をとった画像を作成し、これをswelling(原画像と論理積をとる)とカウント値が変わらなければ美行すればよい。(図8)

3.3 穴埋め、個体数計数

個体数を計数するには位相保存

shuntingをカウント値が変わらなければまぐれりかえして、その計数値を読みればよいが、ドーナツ状の要素については前後でその穴を埋めていかなければいけない。

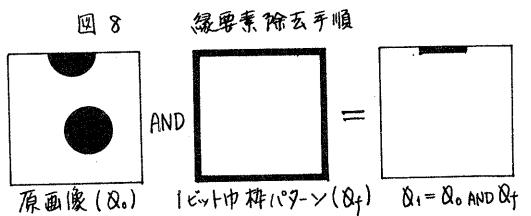
以下物体の外側の背景の外をとり出

表5

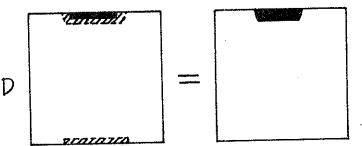
マクロ命令例

原画入力	顕微鏡画像を6ビットレベルで入力する。
二値化	上下二種の閾値により二値化する。
ヒストグラム作成	濃度ヒストグラムの作成。
縁要素除去	画面の縁にかかる要素を除去する。
穴埋め	要素の穴を埋めた画像を作成する。
個体数計数	画面中の要素の数を計数する。
個別切り出し	画面中の要素の内ラスター走査の順で最初の要素の外を抽出する。
8角形化	要素の外接8角形を作成する。
投影長X,Y	X,Y方向への投影長を計算する。
フレームX,Y,V,W	4方向へのフレームを計算する。
周囲長計測	周囲長を計測する。
テストパターン発生	紙テープに沿うる座標に従い、任意のパターンを作成する。
スケール発生	画面を2^n分割するスケールを発生する。
メモリテスト	画像メモリのデータ保持機能をチェックする。

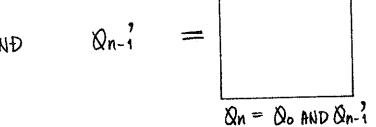
図8



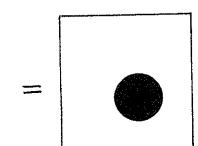
Q_0 AND



Q_0 AND Q_{n-1}



Q_0 EX-OR



1.2 反転されてしまい。外側の背景は底面の縁にかかる、2つの要素間に着目され、原画を反転して3.2で示した縦要素除去を実行すればよい。組し、要素を連結で考えていれば、二つの場合の swelling は4連結の意味で実行されねばならない。

3.4 個別切り出し

画面中の多数の要素について、個別にパラメータを測定する場合、1個づつ順に抽出する必要がある。これは First "1" Detect 機能により画面中の最初の要素の最初の画素を検出し、これを核として swelling し原画像と論理積をとることでカウント値が変化するまで繰り返す必要がある。

3.5 周囲長計測

周囲長計測は 2×2 パターンマッチングにより要素の周囲パターンの数を計数し、そのパターンが周囲長に寄与する走数を乗算する上に下りて得られる。

正方形の画素が画面を構成していく場合、我々は要素の周囲を周囲画素の中点を結んで得られる图形と考え(図9)、各パターンに対する走数を図10の様に与える。

乗算は micro-computer で実行する。

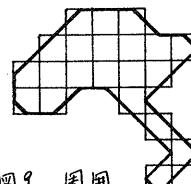


図9 周囲

図10 周囲長計測パターン

#1パターン 長さ = $1/\sqrt{2}$

1	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1
1	1	1	0	1

#2パターン 長さ = 1

1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	0	0

#3パターン 長さ = $2/\sqrt{2}$

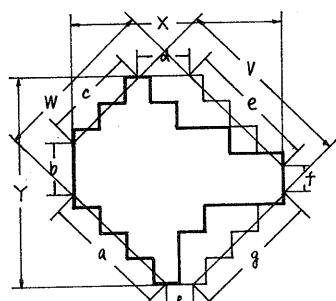
0	1	1	0
1	0	0	1

3.6 フェレー径計測

フェレー径は要素の“ひさせ径”であるから要素に外接する多角形の該当する辺の長さを計測すればよい。我々はヨコ、タテ(X, Y)方向の既にナメ(V, W)方向も計測できるようになりますため、BLP の 3×3 モードで swelling を実行し、要素の外接8角形を作成する(図11, 図12)。

次に、8角形比で求めたパターンについて必要とする要素の画素数を計数し走数を乗じあげよい(図13)。辺の定義、走数等は3.5の周囲長と同様である。

図11. フェレー径 X, Y, V, W



$$X = c/\sqrt{2} + d + e/\sqrt{2}$$

$$Y = a/\sqrt{2} + b + c/\sqrt{2}$$

$$V = d/\sqrt{2} + e + f/\sqrt{2}$$

$$W = b/\sqrt{2} + c + d/\sqrt{2}$$

図12 8角形化 swelling パターン $\star \rightarrow 1$

1 1 0	0 1 0	1 1 1	0 1 1	0 1 1
0 * 1	1 * 1	1 * 0	1 * 1	1 * 0
0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0
1 1 0	1 1 1	1 0 0	1 1 1	0 1 0
0 * 1	1 * 1	1 * 1	1 * 0	0 * 1
0 0 1	0 0 0	0 1 1	1 0 0	1 1 1
0 1 0	1 0 0	0 1 1	1 0 1	0 1 0
1 * 1	1 * 1	1 * 0	1 * 1	1 * 1
1 0 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 0
0 1 0	0 1 1	1 1 0	0 1 0	1 1 1
1 * 1	1 * 1	1 * 1	1 * 1	1 * 1
1 1 1	1 1 1	0 1 1	0 1 0	1 1 1

$90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ 回転、鏡像対称パターンを含む。

図13 フェレー径検出パターン 辺 検出パターン 長さ

a	1 1	0 1	0 0	$1/\sqrt{2}$
b	0 1	0 1	0 1	1
c	0 1	0 0	0 1	$1/\sqrt{2}$
d	0 0	1 1	1 1	1
e	1 0	0 0	1 0	$1/\sqrt{2}$
f	1 0	1 1	1 0	1

3.7 面積分布

画面中の要素の面積分布を求めるには、3.4の個別切り出しと面積測定（画素数計数）を全ての要素について実行すればよい。

3.8 長さ分布

要素の長さ分布を求めるには、個別切り出しと3.6のフェラー俓計測を全ての要素について実行すればよいが、次の様な方法も可能である。

二通りで原画像を8角形にし、 $\Delta \times \Delta$ モードで要素の下側又は左側の画素に対応する画素の抽出出した画像を作成する（図14）。この画像に対する $\Delta \times \Delta$ モードで孤立点の計数と1ビットの片側 shrinking で“1”の画素が無くなるまでくりかえす。片側 shrinking N回実行後の孤立点の数が長さ $N+1$ の要素の数に対応する。結果のディスクレイにについてリストグラム作成と同様である。

4. ミニコンピュータ

画像データについては既述の様に前処理装置で情報圧縮された結果が転送され来るのみで、ここではデータ処理とデータランタイムアクセスの必要なある処理と、統計計算、判断等を実行する。また、システム管理面では総合的で処理の実行手順管理、画像入出力の使用管理、ディスクへの画像の保管等を実行する。

本部分に対するソフトウェアは未成である。

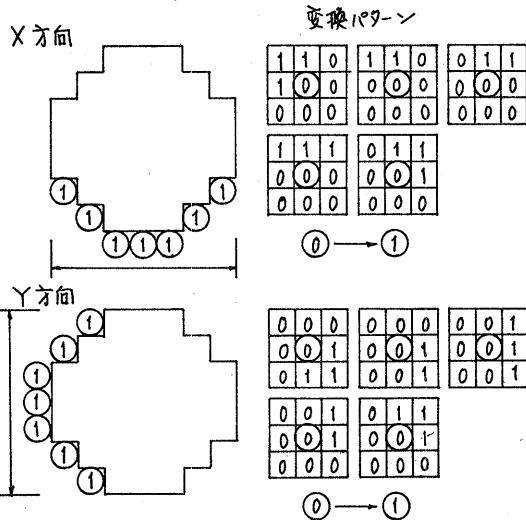
5. おわり

既述の様に本システムはデータの増減に対する柔軟性に対応すべきため、更に高機能化を目指すべく、丁口カメラ、ライトペン、キャラクタジェネレータ等の増設を検討中である。

本システムは多種のファイルタリーケー、処理が実行可能であるため、今後このシステムにより多くの解析対象物について有効な処理アルゴリズムを探り、他のシステムへの応用を図ることを企てる。

最後に、御指導、御検討いただいた研究課研究員の皆様、カメラ技術部 藤田次長に感謝いたします。

図14 長さ分布測定



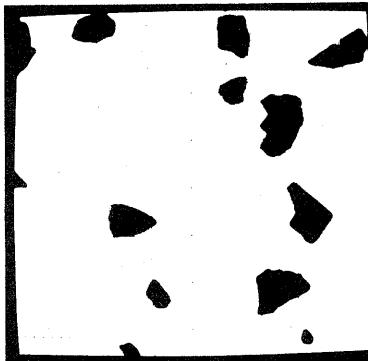


写真2. 研磨材のデジタル画像

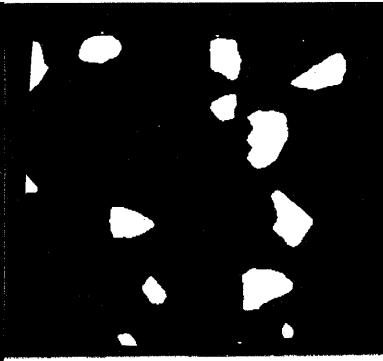


写真3. 写真2の二値化画像

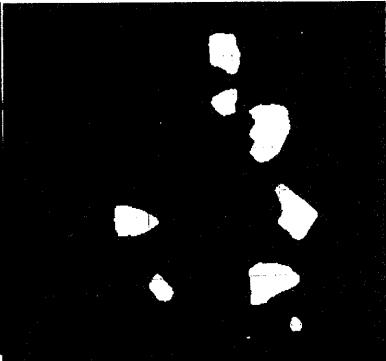


写真4. 写真3から縁に沿って黒い輪郭を抽出した二値化画像

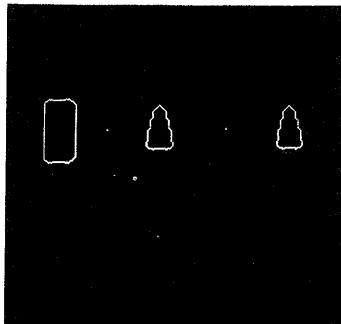


写真5 FPGにより発生させた
DIANAのパターンと
DIANAをBLPの
領域分割5×7モード
で2位相保存shinking
して得たパターン

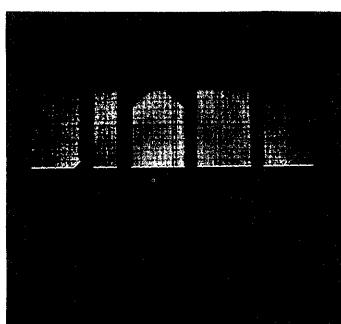


写真6. DIANAを8角形化
して得たパターンとフレーム(X方向)
の計測対象
画素パターン



写真7. DIANAの周囲画素
パターン

文献

- マイクロコンピュータ制御の前処理装置を持つ画像処理システム
河原, 藤井, 橋本 昭51信号会全国大会 講演番号 956
- パターン情報処理装置について
谷内田, 江 清学会研究会 PRL 72-69 1972.
- パターン認識における線, 線の抽出
長尾, 金出 清学会誌 vol. 55 No. 12. 1972 pp 1618 ~ 1627
- 標準化された二値图形のトポロジカル性質に基づいて
種井, 島勝, 福村 信号論 vol. 56-D No. 11 pp 662 ~ 669 1973
- Hexagonal parallel pattern transformation
M. J. E. Golay IEEE Trans. Comput. vol. C-18 No. 8 1969 pp 733 ~ 740
- 線图形の組織化についての比較研究
田村 情報処理学会イメージプロセッシング研究会 1975 pp 1 ~ 12
その他。